



Новый подход к исследованию треков странного излучения

А.Г.Пархомов, В.А.Жигалов

Даётся краткое описание обнаруженных свойств треков, возникающих около установок, в которых протекают LENR процессы. Излагается гипотеза, объясняющая, откуда берутся частицы, «рисующие» треки, почему рисунки треков неповторимы, почему интенсивность появления треков непостоянна. Описаны эксперименты, подтверждающие эту гипотезу. о